



Parametric and Semiparametric Models with Applications to Reliability, Survival Analysis, and Quality of Life [

Balakrishnan, N.,
editor

Birkhäuser Boston :
Imprint: Birkhäuser,
2004

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzQ5MDk4OQ>

Título: Parametric and Semiparametric Models with Applications to Reliability, Survival Analysis, and Quality of Life [Recurso electrónico] edited by N. Balakrishnan, M. S. Nikulin, M. Mesbah, N. Limnios

Editorial: Boston, MA Birkhäuser Boston Imprint: Birkhäuser 2004

Descripción física: XLI, 555 p. online resource

Mención de serie: Statistics for Industry and Technology

ISBN: 9780817682064

Materia: Fiabilidad (Ingeniería)- Modelos matemáticos Calidad de vida- Modelos matemáticos

Autores: Limnios, N., editor Mesbah, M., editor Nikulin, M. S., editor

Entidades: SpringerLink (Online service)

Punto acceso adicional serie-Título: Statistics for industry and technology

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es

